4.

Isotopic gas analyzer and method of judging absorption capacity of carbon dioxide absorbent

Publication number: TW542910B

Publication date:

2003-07-21

Inventor:

MORI MASAAKI (JP); KUBO YASUHIRO (JP): MIYOSHI

MASAHIKO (JP); HAMAO TAMOTSU (JP); MIZUI

HIROAKI (JP)

Applicant:

OTSUKA PHARMA CO LTD (JP)

Classification:

- international:

A61B5/083; G01N21/35; G01N33/00; A61B5/08;

G01N21/31; G01N33/00; (IPC1-7): G01N21/35;

G01N33/483

- European; A61B5/083D; G01N21/35B; G01N33/00D2D4C

Application number: TW20010123464 20010924

Priority number(s): JP20000290986 20000925; JP20000290987 20000925

15.0

Also published as:

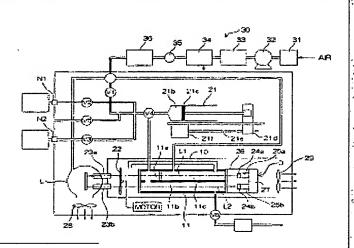
WO0225250 (A3) WO0225250 (A2) US6940083 (B2) US2003178589 (A1)

MXPA03002592 (A) .

Report a data error here

Abstract of TW542910B

In an isotopic gas analyzer, a gas injector (21) is provided for pressurizing a gas specimen in cells (11a, 11b). The pressurization of the gas specimen virtually produces the same effect as increasing the concentration of carbon dioxide in the gas specimen, thereby improving an S/N ratio for the analysis and hence data reproducibility.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 542910

[44]中華民國 92年 (2003) 07月 21日

發明

全 20 頁

[51] Int.Cl ⁰⁷: G01N21/35

G01N33/483

[54]名 稱: 同位素氣體分析器及二氧化碳吸收劑之吸收能力判定方法

[21]申請案號: 090123464 [22]申請日期: 中華民國 90年 (2001) 09月24日

[30]優先權: [31]2000-290986 [32]2000/09/25 [33]日本

[31]2000-290987 [32]2000/09/25 [33]日本

[72]發明人:

森正昭日本久保康弘日本三好正彦日本浜尾保日本水井宏明日本

[71]申請人:

大塚製藥股份有限公司 日本

[74]代理人: 賴經臣 先生

宿希成 先生

1

2

[57]申請專利範圍:

- 1.一種測量氣體檢體之二氧化碳¹³CO₂ 濃度之同位素氣體分析器,該氣體 檢體含有二氧化碳¹³CO₂及二氧化碳 ¹²CO₂作為組成氣體,該測定係經由 將氣體檢體導入光試管內部,於適 合各別組成氣體分析之波長測量透 射通過光試管之光束強度,以及處 理指示光強度之資料,
 - 其特徵在於設置加壓裝置用以加壓 光試管的氣體檢體。
- 2.如申請專利範圍第1項之同位素氣體 分析器,其中該加壓裝置係將氣體 檢體加壓至2大氣壓。
- 3.如申請專利範圍第1項之同位素氣體 分析器,其中加壓裝置包含氣體注

- 入器用以將氣體檢體注入各別光試 管內部。
- 4.一種用於同位素氣體分析方法之二氧 化碳吸收劑之吸收能力判定方法,
- 5. 該分析方法用以測量於含有二氧化碳¹³CO₂及二氧化碳¹²CO₂作為組成氣體之氣體檢體中之二氧化碳¹³CO₂ 濃度,該同位素氣體分析方法包含下列步驟:將該氣體檢體導入光試
- 10. 管,以及於適合分析各別組成氣體 之波長測量通過光試管透射光束強 度;將已經通過含二氧化碳吸收劑 之容器之空氣作為參考氣體導入光 試管內部,且於適合分析各別組成
- 15. 氣體波長測量透射通過光試管之光

10.

20.

3

束強度;以及指示測量結果之資 料,

其特徵為下列步驟:

經由將已經通過含二氧化碳吸收劑 之容器之空氣導入光試管,進行第 一光強度測量程序;

經由將未通過含二氧化碳吸收劑之 容器之空氣導入光試管,進行第二 光強度測量程序;以及

基於第一光強度測量步驟測得的光 強度以及第二光強度測量步驟測得 的光強度判定二氧化碳吸收劑之吸 收能力。

- 5.如申請專利範圍第4項之吸收能力判 定方法,其中該吸收能力判定步驟 包含將第一光強度測量步驟測得之 光強度對第二光強度測量步驟測得 之光強度之比與臨限值做比較之步 驟。
- 6.如申請專利範圍第4項之吸收能力判 定方法,其中該光強度係於第一及 第二光強度測量步驟於適合進行二 氧化碳¹²CO₂分析之波長測量。

圖式簡單說明:

圖1為方塊圖顯示同位素氣體光 譜分析器之整體構造;

圖 2(a)為平面圖顯示定量注入氣體檢體之氣體注入器 21;

圖 2(b)為顯示氣體注入器 21 之前 視圖;

圖 3 為略圖顯示當氣體流徑以及 光試管腔室 11 使用清潔參考氣體清潔 時採用的氣體流徑;

圖 4 為略圖顯示當對參考氣體進 行光強度測量程序時採用的氣體流 徑;

圖 5 為略圖顯示當基本氣體由呼 吸取樣袋被抽取入氣體注入器 21 時將 採用的氣體流徑;

圖 6 為略圖顯示當部分基本氣體

4

由氣體注入器 21 以機械方式射出而供 給基本氣體進入第一樣本光試管 11a 及第二樣本光試管 11b 時欲採用的氣 體流徑;

5. 圖 7 為略圖顯示當其餘部分基本 氣體由工作缸 21b 完全射出而閥 V6 為 關閉時欲採用的氣體流徑;

> 圖 8 為略圖顯示當用於稀釋樣本 氣體的空氣被抽取出時欲採用的氣體 流徑;

圖 9 為略圖顯示當樣本氣體由另一呼吸取樣袋被抽取入氣體注入器 21 時欲採用的氣體流徑;

圖 10 為略圖顯示當樣本氣體供給 15. 第一樣本光試管 11a 及第二樣本光試 管 11b 時欲採用的氣體流徑;

圖 11 為略圖顯示當樣本氣體於第一樣本光試管 11a 及第二樣本光試管 11b 加壓而閥 V6 為關閉時欲採用的氣體流徑;

圖 12 為略圖顯示當空氣被抽取入 工作缸 21b 內部時欲採用的氣體流 徑;

圖 13 為略圖顯示當氣體以恆定流 25. 速由工作缸 21b 射出用於光強度測量 程序時欲採用的氣體流徑;

圖 14 為略圖顯示當參考氣體被抽取入氣體注入器 21 內部時欲採用的氣體流徑;

30. 圖 15 為略圖顯示當參考氣體使用 氣體注入器 21 而填裝入第一樣本光試 管 11a及第二樣本光試管 11b時欲採用 的氣體流徑;

圖 16 為略圖顯示氣體檢體額外注 35. 入量(加壓程度)與指示Δ ¹³C 資料變異 之標準差間之關係;

圖 17 為線圖,係經由將二氧化碳 吸收劑之總使用期間與強度比 ¹² 比間 之關係作圖而得;以及

圖 18 為線圖係經由將二氧化碳吸

40.

5

6

收劑總使用時間與 Δ ¹³C 資料標準差 SD(指示基於多次測量算出 ¹³C 之 Δ ¹³C

變化)間之關係作圖獲得。

